

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

HARADA etal February 9,2004 BSKD,CLP 703205-8000 O171-10619 1041

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 2月10日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-032584

[ST. 10/C]:

[JP2003-032584]

出 願 人
Applicant(s):

信越化学工業株式会社 松下電器産業株式会社 セントラル硝子株式会社

2

2003年12月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 15041

【提出日】 平成15年 2月10日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G03F 07/039

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工

業株式会社 新機能材料技術研究所内

【氏名】 原田 裕次

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工

業株式会社 新機能材料技術研究所内

【氏名】 畠山 潤

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工

業株式会社 新機能材料技術研究所内

【氏名】 河合 義夫

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地

【氏名】 笹子 勝

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地

【氏名】 遠藤 政孝

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地

【氏名】 岸村 真治



【住所又は居所】 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 セントラル硝

子株式会社内

【氏名】 前田 一彦

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子株

式会社 化学研究所内

【氏名】 小森谷 治彦

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラル硝子株

式会社 化学研究所内

【氏名】 宮澤 覚

【特許出願人】

【識別番号】 000002060

【氏名又は名称】 信越化学工業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000002200

【氏名又は名称】 セントラル硝子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100079304

【弁理士】

【氏名又は名称】 小島 隆司

【選任した代理人】

【識別番号】 100114513

【弁理士】

【氏名又は名称】 重松 沙織

【選任した代理人】

【識別番号】 100120721

【弁理士】

【氏名又は名称】 小林 克成

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003207

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 スルホン酸エステル化合物、高分子化合物、レジスト材料及び パターン形成方法

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表されるスルホン酸エステル化合物。

# 【化1】

(式中、 $R^1 \sim R^3$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数  $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^1 \sim R^3$ のうち少なくとも一つはフッ素原子を含む。 $R^1 \succeq R^2$ 、 $R^1 \succeq R^3$ 、 $R^2 \succeq R^3$ は互いに結合して環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^1 \sim R^3$ はそれぞれ炭素数  $1 \sim 18$ 、好ましくは  $1 \sim 10$  の直鎖状又は分岐状のアルキレン基又はフッ素化アルキレン基を示す。)

【請求項2】 下記一般式(2)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

### 【化2】

(式中、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ のうち少なくとも一つはフッ素原子を含む。 $R^{1}$ と $R^{2}$ 、 $R^{1}$ と $R^{3}$ 、 $R^{2}$ と $R^{3}$ は互いに結合して環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^{1}$ ~ $R^{3}$ はそれぞれ炭素数 1~18、好ましくは 1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基又はフッ素化アルキレン基を示す。)

【請求項3】 更に、下記一般式 (3 a) ~ (3 f) から選ばれる少なくと

も1種の繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項2記載の高分子化合物。

# 【化3】

(式中、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 及び $R^{15}$ は単結合、又は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。 $R^6$ 、 $R^9$ 、 $R^{12}$ 及び $R^{18}$ は水素原子又は酸不安定基である。 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{13}$ 、 $R^{14}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{16}$ 又は $R^{17}$ の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。 $R^{19}$ は炭素数 $1\sim20$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。a及びbはそれぞれ1又は2である。)

【請求項4】 下記一般式(4)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項2又は3に記載の高分子化合物。

# 【化4】

$$\begin{array}{c}
R^{20} \\
R^{21} \\
R^{22} \\
R^{23} \\
R^{22} \\
R^{24}
\end{array}$$
(4)

(式中、R<sup>20</sup>はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。R<sup>21</sup>~R<sup>24</sup>は、水素原子、フッ素原子、-R<sup>25</sup>-OR<sup>26</sup>、-R<sup>25</sup>-CO<sub>2</sub>R<sup>26</sup>、又は炭素数 1~2 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R<sup>21</sup>~R<sup>24</sup>のうち少なくとも一つは、-R<sup>25</sup>-OR<sup>26</sup>又は一R<sup>25</sup>-CO<sub>2</sub>R<sup>26</sup>を含む。R<sup>25</sup>は単結合、又は炭素数 1~2 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R<sup>26</sup>は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数 1~2 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。cは 0 又は 1 である。)

【請求項5】 上記一般式(4)で表される繰り返し単位が下式(4a)又は(4b)で表される構造であることを特徴とする請求項4記載の高分子化合物

## 【化5】

$$R^{27}$$
 $R^{28}$ 
 $R^{29}$ 
 $R^{30}$ 
 $R^{26}$ 
 $R^{26}$ 
 $R^{26}$ 
 $R^{26}$ 

(式中、 $R^{26}$ は上記と同様である。 $R^{27} \sim R^{30}$ はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{27}$ 及び $R^{28}$ の少なくともどちらか一方、 $R^{29}$ 及び $R^{30}$ の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

【請求項6】 更に、下記一般式(5)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項2乃至5のいずれか1項に記載の高分子化合物。

## 【化6】

(式中、R $^{31}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $^{1}$ ~ $^{2}$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R $^{32}$ は単結合、又は炭素数 $^{1}$ ~ $^{2}$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R $^{33}$ は水素原子又は酸不安定基である。R $^{34}$ はフッ素原子、又は炭素数 $^{1}$ ~ $^{2}$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。dは $^{1}$ 7又は $^{2}$ 8、eは $^{2}$ 9~ $^{4}$ 0を数であり、 $^{1}$ 9 は $^{2}$ 9 である。)

【請求項7】 上記一般式(5)で表される繰り返し単位が下式(5 a)又は(5 b)で表されることを特徴とする請求項6記載の高分子化合物。

# 【化7】

$$R^{35}$$
 $R^{36}$ 
 $R^{36}$ 
 $R^{38}$ 
 $R^{40}$ 
 $R^{33}$ 
 $R^{33}$ 
 $R^{38}$ 
 $R^{40}$ 
 $R^{33}$ 

(式中、 $R^{33}$ は上記と同様である。 $R^{35} \sim R^{40}$ はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数  $1 \sim 4$  のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{35}$ 及び $R^{36}$ の少なくともどちらか一方、 $R^{37}$ 及び $R^{38}$ の少なくともどちらか一方、 $R^{39}$ 及び $R^{40}$ の少なくともどちらか一方は 1 個以上のフッ素原子を含む。)

【請求項8】 更に、下記一般式(6)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項2乃至7のいずれか1項に記載の高分子化合物。

# 【化8】

$$\begin{array}{c}
R^{41} \\
R^{43}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{42} \\
O \\
R^{44}
\end{array}$$
(6)

(式中、R<sup>41</sup>~R<sup>43</sup>は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R<sup>44</sup>は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。)

【請求項9】 上記一般式(6) における $R^{43}$ がトリフルオロメチル基であることを特徴とする請求項8記載の高分子化合物。

【請求項10】 請求項2乃至9のいずれか1項に記載の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

【請求項11】 (A)請求項2乃至9のいずれか1項に記載の高分子化合物、

- (B) 有機溶剤、
- (C)酸発生剤

を含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項12】 更に塩基性化合物を含有する請求項11記載のレジスト材料。

【請求項13】 更に溶解阻止剤を含有する請求項11又は12記載のレジスト材料。

【請求項14】 (1)請求項10乃至13のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、

- (2)次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長100~180 n m帯又は 1~30 n m帯の高エネルギー線で露光する工程と、
- (3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【請求項15】 前記高エネルギー線が $F_2$ レーザー、 $Ar_2$ レーザー、又は 軟X線であることを特徴とする請求項14記載のパターン形成方法。

# 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$ 

【発明の属する技術分野】

本発明は、微細加工技術に適したレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料のベース樹脂として有用な高分子化合物、更にはその原料モノマーとなるスルホン酸エステル化合物、並びにこれらのレジスト材料を用いたパターン形成方法に関する。

[0002]

# 【従来の技術】

近年、LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が求められている。

微細化が急速に進歩した背景には投影レンズの高NA化、レジスト材料の性能向上、短波長化が挙げられる。レジスト材料の高解像度化及び高感度化に関しては、光照射によって発生する酸を触媒とした化学増幅ポジ型レジスト材料は優れた性能を有するものであり、遠紫外線リソグラフィーにおいて特に主流なレジスト材料になった(特許文献1,2:特公平2-27660号、特開昭63-27829号公報等に記載)。

#### [0003]

また、i線(365nm)からKrF(248nm)への短波長化は大きな変革をもたらし、KrFエキシマレーザー用レジスト材料は0.30ミクロンプロセスに始まり、0.25ミクロンルールを経て、現在0.18ミクロンルールの量産化への適用へと展開している。更には、0.10ミクロンルール以下の検討も始まっており、微細化の勢いはますます加速されている。

#### $[0\ 0\ 0\ 4\ ]$

ArF (193 nm) では、デザインルールの微細化を  $0.13\mu$  m以下にすることが期待されているが、ノボラック樹脂やポリビニルフェノール系等の従来用いられていた樹脂が 193 nm付近に非常に強い吸収を持つため、レジスト用のベース樹脂として用いることができない。そこで透明性と必要なドライエッチング耐性の確保のため、アクリル樹脂やシクロオレフィン系の脂環族系の樹脂が検討されている(特許文献  $3\sim6$ :特開平 9-73173 号、特開平 10-10739 号、特開平 9-230595 号公報、WO 97/33198)。

#### [0005]

 $F_2$ (157 n m)に関しては 0.10  $\mu$  m以下の微細化が期待されているが、透明性の確保がますます困難になり、A r F 用ベースポリマーであるアクリル樹脂では全く光を透過せず、シクロオレフィン系においてもカルボニル結合を有するものは強い吸収を持つことがわかった。また、K r F 用ベースポリマーのポリビニルフェノールについては、160 n m付近に吸収のウィンドウがあり、若

干透過率が向上するものの、実用的なレベルには程遠いことが判明した。

[0006]

このように157nm付近ではカルボニル基や炭素-炭素間二重結合が吸収を持つため、これらのユニットを低減化することも透過率向上の一つの有効な方法と考えられる。しかし、最近の研究によりベースポリマー中へフッ素原子を導入するとF<sub>2</sub>領域での透明性が飛躍的に向上することがわかってきた。

[0007]

例えば、SPIE2001 講演番号4345-31 「Polymer design for <math>157nm chemically amplified resists」(非特許文献1)において、 $\alpha$ -トリフルオロメチルアクリル酸 tertーブチルと5-(2-ビドロキシー2, 2-ビストリフルオロメチル))エチルー2-ノルボルネンとの共重合体、及び $\alpha$ -トリフルオロメチルアクリル酸 tertーブチルと4-(2-ビドロキシー2, 2-ビストリフルオロメチル)メチルスチレンとの共重合体を用いたレジスト材料は、157nmにおけるポリマーの吸光度が3程度まで向上することが報告された。しかしながら、 $F_2$ 露光により膜厚2000 A以上で矩形なパターンを得るためには2以下の吸光度が必要と考えられるため、上記の樹脂ではまだ透明性が不十分である。

[0008]

また、本発明者の鋭意検討の結果、上記のαートリフルオロメチルアクリル酸エステルのポリマー系に含フッ素ビニルスルホン酸エステルユニットを組み込むと、樹脂の基板密着性や現像液親和性を確保しつつ、透明性が向上することを見出しているが、この系にしても吸光度は2程度にとどまっている。

[0009]

【特許文献1】

特公平2-27660号公報

【特許文献2】

特開昭63-27829号公報

【特許文献3】

特開平9-73173号公報

## 【特許文献4】

特開平10-10739号公布

#### 【特許文献5】

特開平9-230595号公報

#### 【特許文献6】

国際公開第97/33198号パンフレット

#### 【特許文献7】

特開2001-146505号公報

# 【非特許文献1】

SPIE2001 講演番号4345-31

# [0010]

# 【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、300 n m以下、特に $F_2$ (157 n m)、 $Kr_2$ (146 n m)、 $Kr_4$ r(134 n m)、 $Ar_2$ (126 n m)等の真空紫外光における透過率に優れたレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料、そのベース樹脂として有用な新規高分子化合物、その原料モノマーとなるスルホン酸エステル化合物並びに上記レジスト材料を用いたパターン形成方法を提供することを目的にする。

#### $[0\ 0\ 1\ 1]$

# 【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】

本発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、スルホン酸エステル側鎖にフッ素含有アルキル基を導入したモノマーを用いて得られる単位を含むポリマーをベース樹脂として使用することにより、高透明性を損なうことなく、高コントラストで密着性にも優れたレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料が得られることを知見し、本発明に至ったものである。

#### [0012]

即ち、本発明は下記の高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法を提供する。

#### 請求項1:

9/

下記一般式(1)で表されるスルホン酸エステル化合物。

## 【化9】

$$\begin{array}{ccc}
O = & & & & \\
O = & & & & \\
O & & & & \\
R^1 & & & & \\
R^2 & & & & \\
R^3 & & & & \\
\end{array} \tag{1}$$

(式中、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ のうち少なくとも一つはフッ素原子を含む。 $R^{1}$ と $R^{2}$ 、 $R^{1}$ と $R^{3}$ 、 $R^{2}$ と $R^{3}$ は互いに結合して環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^{1}$ ~ $R^{3}$ はそれぞれ炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基又はフッ素化アルキレン基を示す。)

#### 請求項2:

下記一般式(2)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする重量平均分 子量1,000~500,000の高分子化合物。

## 【化10】

(式中、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ のうち少なくとも一つはフッ素原子を含む。 $R^{1}$ と $R^{2}$ 、 $R^{1}$ と $R^{3}$ 、 $R^{2}$ と $R^{3}$ は互いに結合して環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^{1}$ ~ $R^{3}$ はそれぞれ炭素数 1~18、好ましくは 1~10 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基又はフッ素化アルキレン基を示す。)

#### 請求項3:

更に、下記一般式(3 a)~(3 f)から選ばれる少なくとも1種の繰り返し 単位を含むことを特徴とする請求項2記載の高分子化合物。

# 【化11】

$$(R^{5} - OR^{6})_{a}$$

$$(R^{5} - OR^{6})_{a}$$

$$(R^{5} - OR^{6})_{a}$$

$$(R^{5} - OR^{6})_{a}$$

$$(R^{5} - OR^{6})_{b}$$

(式中、R $^4$ 、R $^5$ 、R $^7$ 、R $^8$ 及びR $^{15}$ は単結合、又は炭素数 $^1$ ~ $^2$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R $^6$ 、R $^9$ 、R $^{12}$ 及びR $^{18}$ は水素原子又は酸不安定基である。R $^{10}$ 、R $^{11}$ 、R $^{13}$ 、R $^{14}$ 、R $^{16}$ 、R $^{17}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $^1$ ~ $^2$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R $^{16}$ 又はR $^{17}$ の少なくともどちらか一方は $^1$ 個以上のフッ素原子を含む。R $^{19}$ は炭素数 $^1$ ~ $^2$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。a及びbはそれぞれ $^1$ 又は $^2$ である。)

## 請求項4:

下記一般式(4)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求項2又は3に記載の高分子化合物。

# 【化12】

$$\begin{array}{c}
R^{20} \\
R^{20} \\
R^{21} \\
R^{22} \\
R^{23}
\end{array}$$
(4)

(式中、R<sup>20</sup>はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。R<sup>21</sup>~R<sup>24</sup>は、水素原子、フッ素原子、-R<sup>25</sup>-OR<sup>26</sup>、-R<sup>25</sup>-CO<sub>2</sub>R<sup>26</sup>又は炭素数 1~20 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R<sup>21</sup>~R<sup>24</sup>のうち少なくとも一つは、-R<sup>25</sup>-OR<sup>26</sup>又は-R<sup>25</sup>-CO<sub>2</sub>R<sup>2</sup>6を含む。R<sup>25</sup>は単結合、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R<sup>26</sup>は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。cは0又は1である。)

#### 請求項5:

上記一般式(4)で表される繰り返し単位が下式(4 a)又は(4 b)で表される構造であることを特徴とする請求項4記載の高分子化合物。

## 【化13】

$$R^{27}$$
 $R^{28}$ 
 $R^{29}$ 
 $R^{30}$ 
 $R^{26}$ 
(4a) (4b)

(式中、 $R^{26}$ は上記と同様である。 $R^{27} \sim R^{30}$ はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{27}$ 及び $R^{28}$ の少なくともどちらか一方、 $R^{29}$ 及び $R^{30}$ の少なくともどちらか一方は1 個以上のフッ素原子を含む。)

#### 請求項6:

更に、下記一般式(5)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求 項2乃至5のいずれか1項に記載の高分子化合物。 【化14】

(式中、R $^{31}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R $^{32}$ は単結合、又は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R $^{33}$ は水素原子又は酸不安定基である。R $^{34}$ はフッ素原子、又は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。dは1又は2、eは $0\sim4$ の整数であり、 $1\leq d+e\leq5$ である。)

#### 請求項7:

上記一般式(5)で表される繰り返し単位が下式(5 a)又は(5 b)で表されることを特徴とする請求項6記載の高分子化合物。

# 【化15】

$$R^{35}$$
 $R^{36}$ 
 $R^{36}$ 
 $R^{38}$ 
 $R^{40}$ 
 $R^{33}$ 
 $R^{33}$ 
 $R^{33}$ 
 $R^{34}$ 
 $R^{35}$ 
 $R^{35}$ 

(式中、 $R^{33}$ は上記と同様である。 $R^{35} \sim R^{40}$ はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{35}$ 及び $R^{36}$ の少なくともどちらか一方、 $R^{37}$ 及び $R^{38}$ の少なくともどちらか一方、 $R^{39}$ 及び $R^{40}$ の少なくともどちらか一方は1個以上のフッ素原子を含む。)

#### 請求項8:

更に、下記一般式(6)で表される繰り返し単位を含むことを特徴とする請求 項2乃至7のいずれか1項に記載の高分子化合物。 【化16】

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{41} \\
\mathbb{R}^{43}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{43} \\
\mathbb{R}^{44}
\end{array}$$
(6)

(式中、 $R^{41} \sim R^{43}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数  $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 $R^{44}$ は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数  $1 \sim 20$  の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。)請求項 9:

上記一般式(6)における $R^{43}$ がトリフルオロメチル基であることを特徴とする請求項8記載の高分子化合物。

#### 請求項10:

請求項2乃至9のいずれか1項に記載の高分子化合物を含むことを特徴とする レジスト材料。

#### 請求項11:

- (A) 請求項2乃至9のいずれか1項に記載の高分子化合物、
- (B) 有機溶剤、
- (C)酸発生剤

を含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

#### 請求項12:

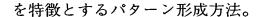
更に塩基性化合物を含有する請求項11記載のレジスト材料。

#### 請求項13:

更に溶解阻止剤を含有する請求項11又は12記載のレジスト材料。

#### 請求項14:

- (1)請求項10乃至13のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗 布する工程と、
- (2)次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長100~180 n m帯又は 1~30 n m帯の高エネルギー線で露光する工程と、
- (3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むこと



#### 請求項15:

前記高エネルギー線が $F_2$ レーザー、 $A_{r_2}$ レーザー、又は軟X線であることを特徴とする請求項14記載のパターン形成方法。

# [0013]

以下、本発明について更に詳しく説明する。

本発明者の検討によれば、157nm付近の透過率を向上させる方法としては、カルボニル基や炭素ー炭素間二重結合の数の低減化も一つの方法と考えられるが、ベースポリマー中へのフッ素原子の導入も透過率向上に大きく寄与することがわかってきた。実際、ポリビニルフェノールの芳香環にフッ素を導入したポリマーは透過率の向上が確認できた(特許文献7:特開2001-146505号公報)。しかしながら、このベースポリマーはF2レーザーのような高エネルギー光の照射によりネガ化が進行することが顕著になり、レジストとしての実用化は難しいことが判明した。また、アクリル系樹脂やノルボルネン誘導体由来の脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物にフッ素を導入したポリマーは、透明度も高く、ネガ化も起こらないことが判明したが、透明性を上げるためにフッ素の導入率を上げると、樹脂の基板密着性や現像液の浸透性が悪くなる傾向にあることがわかってきた。

### [0014]

これに対し、スルホン酸エステル類は硫黄ー酸素二重結合を二つ含むにもかかわらず157nm付近の透過率が比較的高く、このユニットを含む樹脂の基板密着性や現像液浸透性が前述の含フッ素ポリマーに比べて飛躍的に向上することが明らかになった。特に本発明では安定性に欠けるスルホン酸三級アルキルエステル類にフッ素を導入した下記一般式(1)で表されるスルホン酸エステル化合物から得られる下記一般式(2)で表されるユニットを有するベースポリマーを用いることにより、安定性を確保しつつ酸脱離能を有するレジスト材料が得られたものである。

### [0015]

【化17】

$$\begin{array}{c}
O = S = O \\
O \\
R^1 \longrightarrow R^2 \\
R^3
\end{array} \tag{1}$$

(式中、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{1}$ ~ $R^{3}$ のうち少なくとも一つはフッ素原子を含む。 $R^{1}$ と $R^{2}$ 、 $R^{1}$ と $R^{3}$ 、 $R^{2}$ と $R^{3}$ は互いに結合して環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^{1}$ ~ $R^{3}$ はそれぞれ炭素数 1~18、好ましくは 1~10 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基又はフッ素化アルキレン基を示す。)

## [0016]

本発明の高分子化合物は、上記一般式(2)で示される繰り返し単位を有するものであるが、これに加えてレジストの溶解コントラスト、基板密着性、ドライエッチング耐性などの性能を向上させる目的で下記一般式(3 a)~(3 f)から選ばれる少なくとも1種の繰り返し単位、及び/又は下記一般式(4)で表される繰り返し単位、及び/又は下記一般式(5)で表される繰り返し単位、及び/又は下記一般式(6)で表される繰り返し単位を有することが好ましい。

[0017]

# 【化18】

$$(R^{5} - OR^{6})_{a}$$

$$(R^{5} - OR^{6})_{b}$$

(式中、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^7$ 、 $R^8$ 及び $R^{15}$ は単結合、又は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。 $R^{6}$ 、 $R^{9}$ 、 $R^{12}$ 及び $R^{18}$ は水素原子又は酸不安定基である。 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{13}$ 、 $R^{14}$ 、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{16}$ 又は $R^{17}$ の少なくともどちらか一方は1 個以上のフッ素原子を含む。 $R^{19}$ は炭素数 $1\sim20$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 $R^{19}$ は炭素数 $1\sim20$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 $R^{19}$ は炭素数 $1\sim20$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 $R^{19}$ は炭素数 $1\sim20$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 $R^{19}$ は浸素数 $1\sim20$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 $R^{19}$ 

[0018]

# 【化19】

$$\begin{array}{c}
 & \begin{array}{c}
 & \begin{array}{c}
 & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\
 & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \begin{array}{c}
 & \\\\ & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{c$$

(式中、R $^{20}$ はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。R $^{21}$ ~R $^{24}$ は、水素原子、フッ素原子、-R $^{25}$ -OR $^{26}$ 、-R $^{25}$ -CO $_2$ R $^{26}$ 又は炭素数 $^{1}$ ~20

の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{21} \sim R^{24}$ のうち少なくとも一つは、 $-R^{25} - OR^{26}$ 又は $-R^{25} - CO_2R^2$ 6を含む。 $R^{25}$ は単結合、又は炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。 $R^{26}$ は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。Cは0又は1である。)

[0019]

【化20】

(式中、R $^{31}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $^{1}$ ~ $^{2}$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R $^{32}$ は単結合、又は炭素数 $^{1}$ ~ $^{2}$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基又はフッ素化されたアルキレン基である。R $^{33}$ は水素原子又は酸不安定基である。R $^{34}$ はフッ素原子、又は炭素数 $^{1}$ ~ $^{2}$ 0の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。dは $^{1}$ 又は $^{2}$ 、eは $^{2}$ 0~ $^{4}$ 0を数であり、 $^{1}$ 1  $\leq$  d + e  $\leq$  5 である。)

[0020]

【化21】

(式中、R<sup>41</sup>~R<sup>43</sup>は水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。R<sup>44</sup>は水素原子、酸不安定基、密着性基、又は水酸基等の親水性基を含んでもよい炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。こ

の場合、R<sup>43</sup>はトリフルオロメチル基であることが好ましい。)

## [0021]

なお、上記一般式(4)で表される繰り返し単位としては、下記式(4a)又は(4b)で表される繰り返し単位であることが好ましい。

# 【化22】

$$R^{27}$$
 $R^{28}$ 
 $R^{26}$ 
 $R^{29}$ 
 $R^{30}$ 
 $R^{26}$ 
(4a) (4b)

(式中、R<sup>26</sup>は上記と同様である。R<sup>27</sup>~R<sup>30</sup>はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数1~4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R<sup>27</sup>及びR<sup>28</sup>の少なくともどちらか一方、R<sup>29</sup>及びR<sup>30</sup>の少なくともどちらか一方は1 個以上のフッ素原子を含む。)

## [0022]

また、上記一般式(5)で表される繰り返し単位としては、下記式(5a)又は(5b)で表される繰り返し単位であることが好ましい。

## 【化23】

(式中、R $^{33}$ は上記と同様である。R $^{35}$ ~R $^{40}$ はそれぞれ水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $^{1}$ ~4のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、R $^{35}$ 及びR $^{36}$ の少なくともどちらか一方、R $^{37}$ 及びR $^{38}$ の少なくともどちらか一方、R $^{39}$ 及びR $^{40}$ の少なくともどちらか一方は $^{1}$ 個以上のフッ素原子を含む。)

## [0023]

この場合、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基として

は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プロピル基、n-プロピル基、s e c - ブチル基、s e c - ブチル基、t e r t - ブチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシルメチル基、2- エチルヘキシル基、n-オクチル基、2-アダマンチル基、(2-アダマンチル)メチル基等が例示でき、特に炭素数 $1\sim12$ 、とりわけ炭素数 $1\sim10$ のものが好ましい。

# [0024]

フッ素化されたアルキル基は、上記アルキル基の水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換されたものであり、トリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、3,3,3ートリフルオロプロピル基、1,1,1,3,3,3ーヘキサフルオロイソプロピル基、1,1,2,2,3,3,3ーヘプタフルオロプロピル基等が挙げられるほか、下記式で表されるような基も用いられる。

# [0025]

# 【化24】

(式中、 $R^{45}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1\sim10$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 f は $0\sim5$  の整数である。)

#### [0026]

炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基としては、上記アルキル基中の一個の水素を脱離した形式のものが用いられ、フッ素化されたアルキレン基はそれらの一部又は全部がフッ素原子で置換されたものが用いられる

### [0027]

次に、 $R^6$ 、 $R^9$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{18}$ 、 $R^{26}$ 、 $R^{33}$ 及び $R^{44}$ で表される酸不安定基について説明する。酸不安定基としては種々選定されるが、特に下記一般式(7)~(9)で示される基等であることが好ましい。

[0028]

【化25】

$$O = (CH_2)_g - OR^{46}$$
 (7)

$$\begin{array}{c}
R^{50} \\
- R^{52}
\end{array}$$
(9)

[0029]

式 (7) において、 $R^{46}$ は炭素数  $4 \sim 20$ 、好ましくは  $4 \sim 15$  の三級アルキル基、又は炭素数  $4 \sim 20$  のオキソアルキル基を示し、三級アルキル基として具体的には、t e r t - 7 チル基、t e r t - 7 ミル基、1 、1 - 3 エチルプロピル基、1 - 4 エチルシクロペンチル基、1 - 4 エチルシクロペンチル基、1 - 4 エチルシクロペンチル基、1 - 4 エチルシクロペキシル基、1 - 4 エチルシクロペンテニル基、1 - 4 エチルー1 - 4 アルキンチル基等が挙げられ、オキソアルキル基として具体的には、1 - 4 エチルー1 - 4 エチルー1

#### [0030]

[0031]

式(8)において、 $R^{47}$ 及び $R^{48}$ は水素原子又は炭素数 $1\sim1~8$ 、好ましくは  $1\sim1~0$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s~e~c-ブチル基、t~e~r~t-ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基等を例示できる。 $R^{49}$ は炭素数 $1\sim1~8$ 、好ましくは $1\sim1~0$ の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1 価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状、環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。

[0032]

## 【化26】

#### [0033]

 $R^{47}$ と $R^{48}$ 、 $R^{47}$ と $R^{49}$ 、 $R^{48}$ と $R^{49}$ とは互いに結合して環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^{47}$ 、 $R^{48}$ 及び $R^{49}$ はそれぞれ炭素数 $1\sim1$ 8、好ましくは $1\sim1$ 0の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

#### [0034]

上記式(8)で示される酸不安定基のうち直鎖状又は分岐状のものとしては、 具体的には下記の基が例示できる。

### [0035]

# 【化27】

### [0036]

上記式(8)で示される酸不安定基のうち環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒドロピラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。式(8)としては、エトキシエチル基、ブトキシエチル基、エトキシプロピル基が好ましい。

# [0037]

式(9)において $R^{50}$ 、 $R^{51}$ 及び $R^{52}$ は炭素数 $1\sim20$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基等の1 価炭化水素基であり、酸素、硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでもよく、 $R^{50}$ と $R^{51}$ 、 $R^{50}$ と $R^{52}$ 、 $R^{51}$ と $R^{52}$ とは互いに結合してこれらが結合する炭素原子と共に環を形成してもよい。

#### [0038]

式(9)に示される三級アルキル基としては、tert-ブチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボルニル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフ

ルオロ-2-メチルーイソプロピル基、1, 1, 1, 3, 3, 3- $^+$ +サフルオロ-2-シクロ $^+$ シルーイソプロピル基等を挙げることができるほか、下記に示す基を具体的に挙げることができる。

# [0039]

### [11:28]

# [0040]

ここで、 $R^{53}$ は炭素数 $1\sim 6$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s e c - ブチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等を例示できる。 $R^{54}$ は炭素数 $2\sim 6$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはエチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s e c - ブチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-0 n-0 n-0

、-O-、-S-、-S (=O) -、 $-NH_2$ 、 $-NHR_5$ 7、-N ( $R_5$ 7) 2、-NH- ( $R_5$ 7) 2 ( $R_5$ 7) 2 ( $R_5$ 8) 1 ( $R_5$ 7) 1 ( $R_5$ 8) 1 ( $R_5$ 8) 1 ( $R_5$ 8) 1 ( $R_5$ 8) 1 ( $R_5$ 9) 1 ( $R_5$ 9)

# [0041]

次に、R<sup>26</sup>及びR<sup>44</sup>で表される密着性基について説明する。密着性基としては 種々選定されるが、特に下記一般式で示される基等であることが好ましい。

 $[0\ 0\ 4\ 2]$ 

# 【化29】

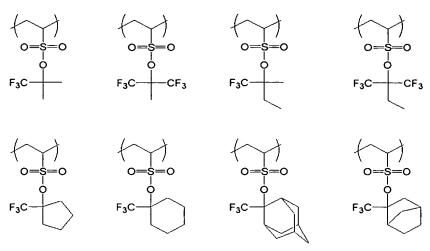
(式中、R<sup>58</sup>はメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子である。)

# [0043]

ここで、一般式(2)で表されるユニットの具体例としては下記のようなものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

# [0044]

# 【化30】

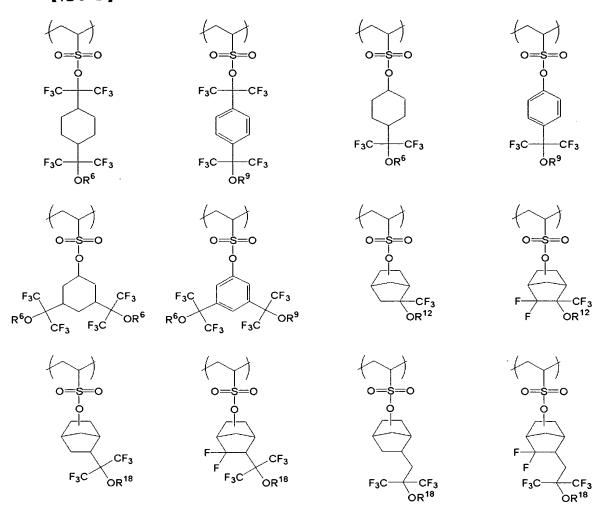


[0045]

一般式  $(3 a) \sim (3 d)$  で表されるユニットの具体例としては下記のようなものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

[0046]

# 【化31】



(式中、 $R^6$ 、 $R^9$ 及び $R^{18}$ は上記と同様である。)

# [0047]

一般式(4)、(4 a)、及び(4 b)で表されるユニットの具体例としては 下記のようなものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

# [0048]

# 【化32】

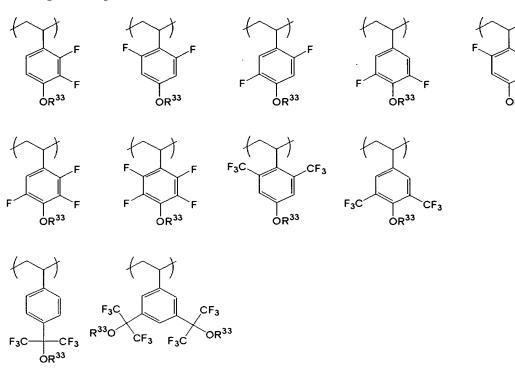
(式中、R<sup>26</sup>は上記と同様である。)

# [0049]

一般式(5)、(5 a)、及び(5 b)で表されるユニットの具体例としては下記のようなものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

[0050]

# 【化33】



(式中、R<sup>33</sup>は上記と同様である。)

## [0051]

本発明で用いられる高分子化合物は、樹脂の基板密着性や透明性を向上させる点から下記のような単位を導入することができる。

## [0052]

# 【化34】

(式中、 $R^{59}\sim R^{63}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 $1\sim 4$ のフッ素化されたアルキル基であり、 $R^{60}\sim R^{63}$ のうち少なくとも1個以上のフッ素原子を含む。 $R^{64}$ 及び $R^{65}$ は水素原子、メチル基、又はトリフルオロメチル基である。)

### [0053]

本発明の高分子化合物において、一般式 (2) のユニットをU1、一般式 (3a) ~ (3f) のユニットをU2、一般式 (4)、 (4a) 及び (4c) のユニットをU3、一般式 (5)、 (5a) 及び (5c) で表されるユニットをU4、

一般式(6)のユニットをU5、上記以外の密着性及び透明性ユニットの単位をU6とする場合、U1+U2+U3+U4+U5+U6=1であり、

 $0 < U \le 1 \le 0$ . 9、より好ましくは、0.  $1 \le U \le 1 \le 0$ . 5

 $0 \le U \ 2 \le 0$ . 6、より好ましくは、 $0 \le U \ 2 \le 0$ . 4

 $0 \le U 3 \le 0$ . 6、より好ましくは、 $0 \le U 3 \le 0$ . 4

 $0 \le U 4 \le 0$ . 6、より好ましくは、 $0 \le U 4 \le 0$ . 4

 $0 \le U \le 0$ . 7、より好ましくは、 $0 \le U \le 0$ . 5

 $0 \le U 6 \le 0$ . 4、より好ましくは、 $0 \le U 6 \le 0$ . 2 であることが好ましい。

#### [0054]

本発明の高分子化合物を合成する場合、上記式(2)、(3 a)~(3 f)、(4)、(4 a)、(4 b)、(5)、(5 a)、(5 b)、(6)に対応するモノマー及び密着性向上モノマー、透明性向上モノマー等を溶媒に溶解させ、触媒を添加して、場合によっては加熱又は冷却しながら重合反応を行う。重合反応は開始剤(又は触媒)の種類、開始の方法(光、熱、放射線、プラズマ等)、重合条件(温度、圧力、濃度、溶媒、添加物)等によっても支配される。本発明の高分子化合物の重合においては、2,2'ーアゾビスイソブチロニトリル(以下、AIBNと略記)等のラジカルによって重合が開始されるラジカル共重合、アルキルリチウム等の触媒を用いたイオン重合(アニオン重合)等が一般的である。これらの重合はその常法に従って行うことができる。

#### [0055]

ラジカル重合開始剤としては特に限定されるものではないが、例としてAIBN、2,2'ーアゾビス(4-メトキシ-2,4-ジメチルバレロニトリル)、2,2'ーアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、2,2'ーアゾビス(2,4,4-トリメチルペンタン)等のアゾ系化合物、tertーブチルパーオキシピバレート、ラウロイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、tertーブチルパーオキシラウレート等の過酸化物系化合物、また水溶性開始剤としては過硫酸カリウムのような過硫酸塩、更には過硫酸カリウムや過酸化水素等の過酸化物と亜硫酸ナトリウムのような還元剤の組み合わせからなるレドック

ス系開始剤が例示される。重合開始剤の使用量は、種類、重合反応条件等に応じて適宜変更可能であるが、通常は重合させるべき単量体全量に対して0.001~5重量%、特に0.01~2重量%が採用される。

#### [0056]

また、重合反応においては重合溶媒を用いてもよい。重合溶媒としては重合反応を阻害しないものが好ましく、代表的なものとしては、酢酸エチル、酢酸 n ーブチル等のエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、トルエン、キシレン、シクロヘキサン等の脂肪族又は芳香族炭化水素類、イソプロピルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤が使用できる。これらの溶剤は単独でもあるいは2種類以上を混合しても使用できる。またドデシルメルカプタンのような公知の分子量調整剤を併用してもよい。

#### [0057]

重合反応の反応温度は重合開始剤の種類あるいは溶媒の沸点により適宜変更され、通常は $20\sim200$ ℃が好ましく、特に $50\sim140$ ℃が好ましい。かかる重合反応に用いる反応容器は特に限定されない。

#### [0058]

このようにして得られる本発明にかかる重合体の溶液又は分散液から、媒質である有機溶媒又は水を除去する方法としては、公知の方法のいずれも利用できるが、例を挙げれば再沈澱濾過又は減圧下での加熱留出等の方法がある。

#### [0059]

上記高分子化合物の重量平均分子量は1,000~500,000、特に2,000~100,000とすることが望ましい。

#### [0060]

なお、本発明の高分子化合物は、レジスト材料、特に化学増幅型、とりわけ化 学増幅ポジ型レジスト材料のベース樹脂として使用することができるが、膜の力 学物性、熱的物性、アルカリ可溶性、その他の物性を変える目的で他の高分子化 合物を混合することもできる。その際、混合する高分子化合物の範囲は特に限定 されないが、レジスト用の公知の高分子化合物等と任意の範囲で混合することが できる。

### [0061]

本発明のエステル化合物の製造は、例えば下記工程にて行うことができるが、 これに限定されるものではない。

# 【化35】

$$R^{1} \xrightarrow{R^{2}} R^{3} \xrightarrow{CICH_{2}CH_{2}SO_{2}CI/Py} O=S=O$$

$$R^{1} \xrightarrow{OH} R^{2}$$

$$R^{1} \xrightarrow{R^{2}} R^{2}$$

# [0063]

ここで、 $R^{1} \sim R^{3}$ は上記と同様である。反応は公知の条件にて容易に進行するが、好ましくはジクロロメタンなどの溶媒中、原料のアルコールとピリジンを同時に加え、氷浴下でクロロエタンスルホニルクロリドを滴下することにより目的のモノマーを得ることができる。

#### $[0\ 0\ 6\ 4]$

本発明のレジスト材料は、本発明の高分子化合物をベース樹脂とする以外は公 知の成分を用いて調製し得るが、特に化学増幅ポジ型レジスト材料は、

- (A) 上記高分子化合物 (ベース樹脂)、
- (B) 有機溶剤、
- (C)酸発生剤

を含有する。この場合、これら成分に、更に

- (D) 塩基性化合物、
- (E) 溶解阻止剤

を配合してもよい。

#### [0065]

本発明で使用される(B)成分の有機溶剤としては、ベース樹脂、酸発生剤、 その他の添加剤等が溶解可能な有機溶剤であればいずれでもよい。このような有 機溶剤としては、例えば、シクロヘキサノン、メチルー2-n-アミルケトン等 のケトン類、3-メトキシブタノール、3-メチルー3-メトキシブタノール、1-メトキシー2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテルでサート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸 t e r t t-ブチル、プロピレングリコールモノ t e r t t- ブチル、プロピレングリコールモノ t e t t- ブチル、アーブチルラクトン等のラクトン類が挙げられる。

#### [0066]

また、フッ素化された有機溶剤も用いることができる。具体的に例示すると、 2-フルオロアニソール、3-フルオロアニソール、4-フルオロアニソール、 2, 3-ジフルオロアニソール、2, 4-ジフルオロアニソール、2, 5-ジフ ルオロアニソール、5,8-ジフルオロー1,4-ベンゾジオキサン、2,3-ジフルオロベンジルアルコール、1,3-ジフルオロー2-プロパノール、2' , 4'ージフルオロプロピオフェノン、2,4ージフルオロトルエン、トリフル オロアセトアルデヒドエチルへミアセタール、トリフルオロアセトアミド、トリ フルオロエタノール、2,2,2-トリフルオロブチレート、エチルヘプタフル オロエタノール、エチルヘプタフルオロブチルアセテート、エチルヘキサフルオ ログルタリルメチル、エチルー3ーヒドロキシー4,4,4ートリフルオロアセ トアセテート、エチルペンタフルオロプロピニルアセテート、エチルパーフルオ ロクタノエート、エチルー4,4,4ートリフルオロアセトアセテート、エチル -4.4,4-トリフルオロブチレート、エチル-4,4,4-トリフルオロク ロトネート、エチルトリフルオロピルベート、sec-エチルトリフルオロアセ テート、フルオロシクロヘキサン、2,2,3,4,4,4-ヘプタフルオ D-1-T9J-W, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-CT9J-Wジメチルー4,6-オクタンジオン、1,1,1,3,5,5,5-ヘプタフル

-2-ペンタノール、3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-ヘプタフルオロ-2-ペン タノン、イソプロピルー4、4、4ートリフルオロアセトアセテート、メチルパ ·ーフルオロデナノエート、メチルパーフルオロ(2 - メチル-3 - オキサヘキサ ノエート)、メチルパーフルオロノナノエート、メチルパーフルオロクタノエー ト、メチルー2,3,3,3-テトラフルオロプロピオネート、メチルトリフル 1 $, 4-0+1 \rightarrow 0$ -ペンタノール、1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロー1-デカノール、パ ーフルオロ(2,5-ジメチル-3,6-ジオキサンアニオニック)酸メチルエ ステル、2H-パーフルオロ-5-メチル-3.6-ジオキサノナン、<math>1H.1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロノナン-1, 2-ジオール、1H, 1H,  $1 \, H$ ,  $1 \, H$ ,  $2 \, H$ ,  $2 \, H$  - N - D 8, 11, 14ーテトラメチルー3, 6, 9, 12, 15ーペンタオキサオクタ デカン、パーフルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシルアミン、パ ーフルオロー 2, 5, 8 ートリメチルー 3, 6, 9, 1 2, 1 5 ーペンタオキサ オクタデカン、パーフルオロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシルアミ ン、パーフルオロ-2, 5, 8-トリメチル-3, 6, 9-トリオキサドデカン 酸メチルエステル、パーフルオロトリペンチルアミン、パーフルオロトリイソプ ロピルアミン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロンデカンー1, 2 ージオール、トリフルオロブタノール、1, 1, 1ートリフルオロー5ーメチル -2, 4-ヘキサンジオン、1, 1, 1-トリフルオロ-2-プロパノール、3 , 3, 3ートリフルオロー1ープロパノール、1, 1, 1ートリフルオロー2ー プロピルアセテート、パーフルオロブチルテトラヒドロフラン、パーフルオロデ カリン、パーフルオロ(1,2-ジメチルシクロヘキサン)、パーフルオロ(1 , 3 - ジメチルシクロヘキサン)、プロピレングリコールトリフルオロメチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルトリフルオロメチルア セテート、トリフルオロメチル酢酸ブチル、3-トリフルオロメトキシプロピオ

ン酸メチル、パーフルオロシクロヘキサン、プロピレングリコールトリフルオロメチルエーテル、トリフルオロ酢酸ブチル、1,1,1ートリフルオロー5,5 ージメチルー2,4-ヘキサンジオン等が例示できる。

# [0067]

これらの溶媒は1種を単独で又は2種以上を混合して使用することもできるが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジエチレングリコールジメチルエーテルや1-エトキシー2-プロパノールのほか、安全溶剤であるプロピレングリコールモノメチルアセテート及びその混合溶剤が好ましく使用される。

#### [0068]

上記溶剤の使用量は、ベース樹脂100部(重量部、以下同じ)に対し300 ~10,000部、特に500~5,000部が好ましい。

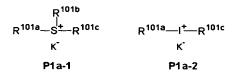
#### [0069]

- (C)成分の酸発生剤としては、
- i. 下記一般式 (Pla-1)、 (Pla-2) 又は (Plb) のオニウム塩、
- i i. 下記一般式(P2)のジアゾメタン誘導体、
- i i i. 下記一般式 (P3) のグリオキシム誘導体、
- i v. 下記一般式 (P4) のビススルホン誘導体、
- v. 下記一般式 (P5) のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル、vi.  $\beta$ -ケトスルホン酸誘導体、
- vii. ジスルホン誘導体、
- viii. ニトロベンジルスルホネート誘導体、
- ix.スルホン酸エステル誘導体

等が挙げられる。

[0070]

#### 【化3.6】



(式中、R 101a、R 101b、R 101cはそれぞれ炭素数  $1 \sim 1$  2 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルケニル基、オキソアルキル基又はオキソアルケニル基、炭素数  $6 \sim 2$  0 のアリール基、又は炭素数  $7 \sim 1$  2 のアラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部がアルコキシ基等によって置換されていてもよい。また、R 101bとR 101cとは環を形成してもよく、環を形成する場合には、R 101b、R 101cはそれぞれ炭素数  $1 \sim 6$  のアルキレン基を示す。K-は非求核性対向イオンを表す。)

#### [0071]

上記R<sup>101a</sup>、R<sup>101b</sup>、R<sup>101c</sup>は互いに同一であっても異なっていてもよく、具 体的にはアルキル基として、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基 、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシ ル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロ ヘプチル基、シクロプロピルメチル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘ キシルメチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。アルケニル 基としては、ビニル基、アリル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、 シクロヘキセニル基等が挙げられる。オキソアルキル基としては、2-オキソシ クロペンチル基、2-オキソシクロヘキシル基等が挙げられ、2-オキソプロピ ル基、2-シクロペンチル-2-オキソエチル基、2-シクロヘキシル-2-オ キソエチル基、2-(4-メチルシクロヘキシル)-2-オキソエチル基等を挙 げることができる。アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等や、pーメ トキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキ シフェニル基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert-ブトキシフ ェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニ ル基、4-メチルフェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニ ル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基、メ チルナフチル基、エチルナフチル基等のアルキルナフチル基、メトキシナフチル 基、エトキシナフチル基等のアルコキシナフチル基、ジメチルナフチル基、ジエ チルナフチル基等のジアルキルナフチル基、ジメトキシナフチル基、ジエトキシ ナフチル基等のジアルコキシナフチル基等が挙げられる。アラルキル基としては ベンジル基、フェニルエチル基、フェネチル基等が挙げられる。アリールオキソアルキル基としては、2-フェニル-2-オキソエチル基、2-(1-ナフチル)-2-オキソエチル基、2-(2-ナフチル)-2-オキソエチル基等の2-アリール-2-オキソエチル基等が挙げられる。K-の非求核性対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、1,1,1-トリフルオロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネート、1,2,3,4,5-ペンタフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられる。

[0072]

## 【化37】

(式中、 $R^{102a}$ 、 $R^{102b}$ はそれぞれ炭素数 $1\sim 8$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。 $R^{103}$ は炭素数 $1\sim 1$ 0の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を示す。 $R^{104a}$ 、 $R^{104b}$ はそれぞれ炭素数 $3\sim 7$ の2-オキソアルキル基を示す。 $K^-$ は非求核性対向イオンを表す。)

#### [0073]

上記 $R^{102a}$ 、 $R^{102b}$ として具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s e c-ブチル基、t e r t-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロプロピルメチル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基等が挙げられる。 $R^{103}$ としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、1, 4-シクロヘキシレン基、1, 2-シクロヘキシレン基、1, 4-シクロヘキシレン基、1, 4-シクロヘキシレン基、1, 4-シクロヘキサンジメチレン基等が挙げられる。 $R^{104a}$ 、 $R^{104b}$ としては、2-オキソプロピ

ル基、2-オキソシクロペンチル基、2-オキソシクロヘキシル基、2-オキソシクロヘプチル基等が挙げられる。 $K^-$ は式(P1a-1)及び(P1a-2) で説明したものと同様のものを挙げることができる。

[0074]

【化38】

$$\begin{array}{c} N_2 \\ \parallel \\ R^{105} - SO_2 - C - SO_2 - R^{106} \end{array}$$

P2

(式中、 $R^{105}$ 、 $R^{106}$ は炭素数 $1\sim12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基 又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6\sim20$ のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基を示す。)

## [0075]

R105、R106のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、アミル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基としてはトリフルオロメチル基、1,1,1ートリフルオロエチル基、1,1,1ートリクロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、pーメトキシフェニル基、mーメトキシフェニル基、oーメトキシフェニル基、エトキシフェニル基、pーtertーブトキシフェニル基、mーtertーブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2ーメチルフェニル基、3ーメチルフェニル基、4ーブチルフェニル基、エチルフェニル基、4ーでチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化アリール基としてはフルオロフェニル基、クロロフェニル基、1,2,3,4,5ーペンタフルオロフェニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。

[0076]

【化39】

$$\begin{array}{c} \mathsf{R}^{108} \; \mathsf{R}^{109} \\ \mathsf{I} \quad \mathsf{I} \\ \mathsf{R}^{107} \!\!\!\! - \! \mathsf{SO}_2 \!\!\!\! - \! \mathsf{O} \!\!\!\! - \! \mathsf{N} \!\!\!\! = \! \mathsf{C} \!\!\!\! - \! \mathsf{C} \!\!\!\! = \! \mathsf{N} \!\!\!\! - \! \mathsf{O} \!\!\!\! - \! \mathsf{SO}_2 \!\!\!\! - \! \mathsf{R}^{10} \end{array}$$

(式中、 $R^{107}$ 、 $R^{108}$ 、 $R^{109}$ は炭素数 $1\sim12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6\sim20$ のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基を示す。 $R^{108}$ 、 $R^{109}$ は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、 $R^{108}$ 、 $R^{109}$ はそれぞれ炭素数 $1\sim6$ の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。)

# [0077]

 $R^{107}$ 、 $R^{108}$ 、 $R^{109}$ のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、 $R^{105}$ 、 $R^{106}$ で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、 $R^{108}$ 、 $R^{109}$ のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

[0078]

【化40】

(式中、R<sup>101a</sup>、R<sup>101b</sup>は上記と同様である。)

[0079]

【化41】

(式中、 $R^{110}$ は炭素数 $6\sim1$ 0のアリーレン基、炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基 又は炭素数 $2\sim6$ のアルケニレン基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全 部は更に炭素数 $1\sim4$ の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、ニト 口基、アセチル基、又はフェニル基で置換されていてもよい。 $R^{111}$ は炭素数1 ~8の直鎖状、分岐状又は置換のアルキル基、アルケニル基又はアルコキシアルキル基、フェニル基、又はナフチル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数1~4のアルキル基又はアルコキシ基;炭素数1~4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基;炭素数3~5のヘテロ芳香族基;又は塩素原子、フッ素原子で置換されていてもよい。)

# [0080]

ここで、 $R^{110}$ のアリーレン基としては、1, 2-フェニレン基、1, 8-ナ フチレン基等が、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレ ン基、テトラメチレン基、フェニルエチレン基、ノルボルナン-2,3-ジイル 基等が、アルケニレン基としては、1.2-ビニレン基、1-フェニル-1.2 ービニレン基、5ーノルボルネンー2.3ージイル基等が挙げられる。R<sup>111</sup>の アルキル基としては、 $R^{101a} \sim R^{101c}$ と同様のものが、アルケニル基としては、 ビニル基、1-プロペニル基、アリル基、1-ブテニル基、3-ブテニル基、イ ソプレニル基、1-ペンテニル基、3-ペンテニル基、4-ペンテニル基、ジメ チルアリル基、1-ヘキセニル基、3-ヘキセニル基、5-ヘキセニル基、1-ヘプテニル基、3-ヘプテニル基、6-ヘプテニル基、7-オクテニル基等が、 アルコキシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポ キシメチル基、ブトキシメチル基、ペンチロキシメチル基、ヘキシロキシメチル 基、ヘプチロキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、プロポキシ エチル基、ブトキシエチル基、ペンチロキシエチル基、ヘキシロキシエチル基、 メトキシプロピル基、エトキシプロピル基、プロポキシプロピル基、ブトキシプ ロピル基、メトキシブチル基、エトキシブチル基、プロポキシブチル基、メトキ シペンチル基、エトキシペンチル基、メトキシヘキシル基、メトキシヘプチル基 等が挙げられる。

#### [0081]

なお、更に置換されていてもよい炭素数1~4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基等が、炭素数1~4のアルコキシ基としては、メトキシ基、エ

トキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、nーブトキシ基、イソブトキシ基、tertーブトキシ基等が、炭素数1~4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基としては、フェニル基、トリル基、pーtertーブトキシフェニル基、pーアセチルフェニル基、pーニトロフェニル基等が、炭素数3~5のヘテロ芳香族基としては、ピリジル基、フリル基等が挙げられる。

## [0082]

具体的には、例えばトリフルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) フェニルヨ ードニウム、pートルエンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、pートルエンス ルホン酸(pーtertーブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、トリフル オロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン 酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリフルオロ メタンスルホン酸ビス (p-tert-ブトキシフェニル) フェニルスルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエ ンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、p ートルエンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルスルホ ニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)ス ルホニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ブタン スルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチ ルスルホニウム、 p ートルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオ ロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホ ニウム、p-トルエンスルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキ シル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニ ウム、 p ートルエンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメ タンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、 p — トルエンスルホン 酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリ ナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(

2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(2 ーノルボニル)メチル(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム、エチレンビ ス「メチル(2-オキソシクロペンチル)スルホニウムトリフルオロメタンスル ホナート 、1.2'ーナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウム トリフレート等のオニウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス (p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(キシレンスルホニル)ジアゾ メタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロペンチ ルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビ ス (イソブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソプロ ピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメ タン、ビス (n-アミルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソアミルスルホニ ル) ジアゾメタン、ビス (sec-アミルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (t ert-アミルスルホニル)ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1- (tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニ  $\mu-1-(tert-アミルスルホニル) ジアゾメタン、<math>1-tert-アミル$ スルホニル-1-(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン等のジアゾメタ ン誘導体、ビス-O-(p -トルエンスルホニル)-α -ジメチルグリオキシム 、ビス-O-(p-トルエンスルホニル)-α-ジフェニルグリオキシム、ビス -O-(p-h)uエンスルホニル) $-\alpha-i$ ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス -O-(p-トルエンスルホニル)-2,3-ペンタンジオングリオキシム、ビ ス-O-(p-h)ルエンスルホニル)-2-メチル-3, 4-ペンタンジオング リオキシム、ビス−Ο−(n−ブタンスルホニル)−α−ジメチルグリオキシム 、ビス-O-(n-7タンスルホニル) $-\alpha-5$ フェニルグリオキシム、ビスー O-(n-r)-(n-7)- (n-ブタンスルホニル)-2-メチル-3,4-ペンタンジオングリオキシ ム、ビス-Ο-(メタンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシム、ビス-Ο-(トリフルオロメタンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビスー〇- (

1 , 1 , 1 - トリフルオロエタンスルホニル)-  $\alpha$  - ジメチルグリオキシム、ビ ス-0-(tert-ブタンスルホニル) $-\alpha$ -ジメチルグリオキシム、ビスー  $O-(\mathcal{N}-\mathcal{D})$   $\mathcal{N}-\mathcal{N}-\mathcal{N}$   $\mathcal{N}-\mathcal{N}-\mathcal{N}-\mathcal{N}-\mathcal{N}$ (シクロヘキサンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - O - (ベ ンゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - Ο - (p - フルオロベ ンゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - O - (p - t e r t -ブチルベンゼンスルホニル)  $-\alpha$  -  $\overline{$   $}$  -  $\overline{ }$   $\overline{ }$   $\lambda$  +  $\overline{ }$   $\lambda$  +  $\overline{ }$   $\lambda$  +  $\overline{ }$   $\lambda$  +  $\lambda$ ンスルホニル)  $-\alpha$  -  $\overline{$   $\overline{}$   $\overline{}$ ル) - α - ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ビスナフチルスルホ ニルメタン、ビストリフルオロメチルスルホニルメタン、ビスメチルスルホニル メタン、ビスエチルスルホニルメタン、ビスプロピルスルホニルメタン、ビスイ ソプロピルスルホニルメタン、ビスーp-トルエンスルホニルメタン、ビスベン ゼンスルホニルメタン等のビススルホン誘導体、2-シクロヘキシルカルボニル -2-(p-トルエンスルホニル)プロパン、2-イソプロピルカルボニル-2 - (p-トルエンスルホニル)プロパン等のβ-ケトスルホン誘導体、p-トル エンスルホン酸 2 , 6 - ジニトロベンジル、p - トルエンスルホン酸 2 . 4 - ジ ニトロベンジル等のニトロベンジルスルホネート誘導体、1,2,3ートリス( メタンスルホニルオキシ) ベンゼン、1,2,3-トリス(トリフルオロメタン スルホニルオキシ) ベンゼン、1,2,3-トリス (p-トルエンスルホニルオ キシ)ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、N-ヒドロキシスクシンイミド メタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタン スルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドエタンスルホン酸エステル 、N-ヒドロキシスクシンイミド1-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロ キシスクシンイミド2-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシン イミド1-ペンタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-オ クタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドp-トルエンスルホ ン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドp-メトキシベンゼンスルホン酸 エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド2-クロロエタンスルホン酸エステル 、N-ヒドロキシスクシンイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ

スクシンイミドー2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒ ドロキシスクシンイミド1ーナフタレンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシス クシンイミド2-ナフタレンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-2-フェニ ルスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシマレイミドメタン スルホン酸エステル、N-ヒドロキシマレイミドエタンスルホン酸エステル、N ーヒドロキシー2-フェニルマレイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロ キシグルタルイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシグルタルイミド ベンゼンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシフタルイミドメタンスルホン酸エ ステル、N-ヒドロキシフタルイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロ キシフタルイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシフタ ルイミドpートルエンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドメタ ンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホン酸エス テル、N-ヒドロキシー5-ノルボルネンー2,3-ジカルボキシイミドメタン スルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキ シイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボ ルネン-2, 3-ジカルボキシイミドp-トルエンスルホン酸エステル等のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体等が挙げられるが、トリフ ルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホ ン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリフルオ ロメタンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、 p - トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、 p - トルエンスルホン酸 ( p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスル ホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、トリフルオロ メタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シ クロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロ メタンスルホン酸(2-ノルボニル)メチル(2-オキソシクロヘキシル)スル ホニウム、1, 2'ーナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムト リフレート等のオニウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス( pートルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロヘキシルスルホニル) ジ

アゾメタン、ビス(nーブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(secーブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(nープロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tertーブチルスルホニル)ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビスー〇ー(pートルエンスルホニル)ーαージメチルグリオキシム、ビスー〇ー(nーブタンスルホニル)ーαージメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ビスナフチルスルホニルメタン等のビススルホン誘導体、Nーヒドロキシスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシスクシンイミド1ープロパンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシスクシンイミド1ープロパンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシスクシンイミド2ープロパンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシスクシンイミド1ーペンタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドカートルエンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、Nーヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホン酸エステル等のNーヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体が好ましく用いられる。

#### [0083]

なお、上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定在波低減効果に優れるため、両者を組み合わせることによりプロファイルの微調整を行うことが可能である。

#### [0084]

酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部(重量部、以下同様)に対して好ましくは0.1~50部、より好ましくは0.5~40部である。0.1部より少ないと露光時の酸発生量が少なく、感度及び解像力が劣る場合があり、50部を超えるとレジストの透過率が低下し、解像力が劣る場合がある。

#### [0085]

(D) 成分の塩基性化合物としては、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適している。塩基性化合物の配合により、レジスト膜中での酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し

、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度や パターンプロファイル等を向上することができる。

#### [0086]

このような塩基性化合物としては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

#### [0.08.7]

具体的には、第一級の脂肪族アミン類として、アンモニア、メチルアミン、エ チルアミン、nープロピルアミン、イソプロピルアミン、nーブチルアミン、イ ソブチルアミン、sec-ブチルアミン、tert-ブチルアミン、ペンチルア ミン、tert-アミルアミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シク ロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルア ミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、 テトラエチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂肪族アミン類として、ジメ チルアミン、ジエチルアミン、ジーn-プロピルアミン、ジイソプロピルアミン 、ジーnーブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジーsecーブチルアミン、ジ ペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシ ルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルア ミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N.N-ジメチルメチレンジアミン 、N. N-ジメチルエチレンジアミン、N. N-ジメチルテトラエチレンペンタ ミン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリメチルアミン、トリエ チルアミン、トリーnープロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリーn-ブチルアミン、トリイソブチルアミン、トリーsec-ブチルアミン、トリペン チルアミン、トリシクロペンチルアミン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキ シルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニルアミン、ト リデシルアミン、トリドデシルアミン、トリセチルアミン、N,N,N',N' -テトラメチルメチレンジアミン、N, N, N, N, N

ジアミン、N, N, N, N, N ーテトラメチルテトラエチレンペンタミン等が例示される。

## [0088]

また、混成アミン類としては、例えばジメチルエチルアミン、メチルエチルプ ロピルアミン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミン等 が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類の具体例としては、アニリン 誘導体(例えばアニリン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロ ピルアニリン、N,N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルア ニリン、4-メチルアニリン、エチルアニリン、プロピルアニリン、トリメチル アニリン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニトロアニリン、2 、4-ジニトロアニリン、2、6-ジニトロアニリン、3、5-ジニトロアニリ ン、N. Nージメチルトルイジン等)、ジフェニル(pートリル)アミン、メチ ルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、フェニレンジアミン、ナフチルアミ ン、ジアミノナフタレン、ピロール誘導体(例えばピロール、2H-ピロール、 1ーメチルピロール、2,4ージメチルピロール、2,5ージメチルピロール、 N-メチルピロール等)、オキサゾール誘導体(例えばオキサゾール、イソオキ サゾール等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イソチアゾール等)、イ ミダゾール誘導体(例えばイミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル -2-フェニルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン誘導体、ピロリ ン誘導体(例えばピロリン、2-メチル-1-ピロリン等)、ピロリジン誘導体 (例えばピロリジン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチルピロリ ドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジン誘導体、ピリジン誘導体(例え ばピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピリ ジン、4-(1-ブチルペンチル)ピリジン、ジメチルピリジン、トリメチルピ リジン、トリエチルピリジン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピ リジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリジン、ベンジルピリジ ン、メトキシピリジン、ブトキシピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリドン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェニルピリジン、 2- (1-エチルプロピル) ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノピリジ ン等)、ピリダジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール誘導体、イソインドール誘導体、1 Hーインダゾール誘導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノリン、3 ーキノリンカルボニトリル等)、イソキノリン誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキサリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、プテリジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1、10-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

## [0089]

更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物としては、例えばアミノ安息香酸、 インドールカルボン酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、アルギ ニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、 グリシルロイシン、ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リ ジン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシアラニン)等が例示され 、スルホニル基を有する含窒素化合物として3-ピリジンスルホン酸、p-トル エンスルホン酸ピリジニウム等が例示され、水酸基を有する含窒素化合物、ヒド ロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物としては、 2-ヒドロキシピリジン、アミノクレゾール、2,4-キノリンジオール、3-インドールメタノールヒドレート、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン 、トリエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N.N-ジエチルエ タノールアミン、トリイソプロパノールアミン、2,2'ーイミノジエタノール 、2-アミノエタノール、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブ タノール、4-(2-ヒドロキシエチル)モルホリン、2-(2-ヒドロキシエ チル)ピリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、<math>1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]ピペラジン、ピペリジンエタノール、1-(2-ヒドロキシエチル) ピロリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジ ノン、3-ピペリジノー1,2-プロパンジオール、3-ピロリジノー1.2プロパンジオール、8-ヒドロキシユロリジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル)フタルイミド、N-(2-ヒドロキシエチル)イソニコチンアミド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタルイミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。

#### [0090]

更に下記一般式(B)-1で示される塩基性化合物から選ばれる1種又は2種以上を添加することもできる。

## [0091]

#### [14.4 2]

$$(X)_n$$
 $(Y)_{3-n}$ 
 $R^{300} O - R^{301}$ 
 $R^{302} O - R^{303} R^{304}$ 
 $(X)-1$ 
 $R^{302} O - R^{303} R^{304}$ 
 $(X)-2$ 

#### [0092]

式中、n=1、2又は3である。側鎖Xは同一でも異なっていてもよく、上記一般式  $(X)-1\sim(X)-3$ で表すことができる。側鎖Yは同一又は異種の、水素原子、又は直鎖状、分岐状又は環状の炭素数 $1\sim2$ 0のアルキル基を示し、エーテル基もしくはヒドロキシル基を含んでもよい。また、X同士が結合して環を形成してもよい。

#### [0093]

ここで $R^{300}$ 、 $R^{302}$ 、 $R^{305}$ は炭素数 $1\sim4$ の直鎖状、分岐状のアルキレン基であり、 $R^{301}$ 、 $R^{304}$ は水素原子、炭素数 $1\sim2$ 0の直鎖状、分岐状、環状のア

ルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテル基、エステル基、ラクトン環を1あるいは複数含んでいてもよい。 $R^{303}$ は単結合、炭素数 $1\sim4$ の直鎖状、分岐状のアルキレン基であり、 $R^{306}$ は炭素数 $1\sim2$ 0の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテル、エステル基、ラクトン環を1あるいは複数含んでいてもよい。

#### [0094]

一般式(B) -1 で表される化合物は具体的には下記に例示される。

トリス(2-メトキシメトキシエチル)アミン、トリス -----(2-メトキシエ トキシ) エチル トミン、トリス {2-(2-メトキシエトキシメトキシ) エチ 2-(1-x) (1-エトキシエトキシ) エチル アミン、トリス  $\{2-(1-x)$  キシプ ロポキシ) エチル アミン、トリス [2- 12- (2-ヒドロキシエトキシ) エ トキシ エチル アミン、4,7,13,16,21,24-ヘキサオキサー1 10-ジアザビシクロ「8.8.8」へキサコサン、4.7,13,18-テ トラオキサー1.10-ジアザビシクロ[8.5.5] エイコサン、1,4,1 0, 13 -テトラオキサー7, 16 -ジアザビシクロオクタデカン、1 -アザー 12-クラウン-4、1-アザ-15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウ ンー6、トリス(2-フォルミルオキシエチル)アミン、トリス(2-ホルミル オキシエチル)アミン、トリス(2-アセトキシエチル)アミン、トリス(2-プロピオニルオキシエチル)アミン、トリス(2-ブチリルオキシエチル)アミ ン、トリス(2-イソブチリルオキシエチル)アミン、トリス(2-バレリルオ キシエチル)アミン、トリス (2-ピバロイルオキシエチル)アミン、N. N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(アセトキシアセトキシ)エチルアミン、ト リス(2-メトキシカルボニルオキシエチル)アミン、トリス(2-tert-ブトキシカルボニルオキシエチル)アミン、トリス [2-(2-オキソプロポキ シ) エチル] アミン、トリス「2- (メトキシカルボニルメチル) オキシエチル ] アミン、トリス [ 2 - (tert-ブトキシカルボニルメチルオキシ)エチル **ヿ アミン、トリス「2-(シクロヘキシルオキシカルボニルメチルオキシ)エチ** ル] アミン、トリス(2-メトキシカルボニルエチル) アミン、トリス(2-エ

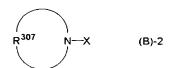
トキシカルボニルエチル)アミン、N, Nービス(2-ヒドロキシエチル)2-(メトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-アセトキシエチル)2- (メトキシカルボニル) エチルアミン、N. N-ビス (2-ヒドロキシエチ ル) 2- (エトキシカルボニル) エチルアミン、N. N-ビス (2-アセトキシ エチル) 2- (エトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロ キシエチル) 2 - (2 - メトキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N. N -ビス(2-アセトキシエチル)2-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチル アミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(2-ヒドロキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (2-アセトキシエトキシカルボニル)エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシ エチル) 2 - [(メトキシカルボニル) メトキシカルボニル] エチルアミン、N , Nービス(2 - アセトキシエチル)2 - 「(メトキシカルボニル)メトキシカ ルボニル] エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(2-オ キソプロポキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチ ル)  $2 - (2 - \pi + y)$  ロポキシカルボニル) エチルアミン、N, N - y (2 ーヒドロキシエチル) 2- (テトラヒドロフルフリルオキシカルボニル) エチル アミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (テトラヒドロフルフリル オキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2-[(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)オキシカルボニル]エチルアミ ン、N, N-ビス(2-アセトキシエチル)2-[(2-オキソテトラヒドロフ ランー3ーイル) オキシカルボニル] エチルアミン、N. Nービス (2ーヒドロ キシエチル) 2-(4-ヒドロキシブトキシカルボニル) エチルアミン、N, Nービス(2-ホルミルオキシエチル)2-(4-ホルミルオキシブトキシカルボ ニル)エチルアミン、N,Nービス(2-ホルミルオキシエチル)2-(2-ホ ルミルオキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-メトキシ エチル) 2-(メトキシカルボニル) エチルアミン、N-(2-ヒドロキシエチ ル) ビス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(2-アセトキシ エチル) ビス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(2-ヒドロ キシエチル) ビス [2-(エトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(2-ア

セトキシエチル)ビス [2-(x++) n n x = n) x = n y

更に下記一般式(B)-2に示される環状構造を持つ塩基化合物の1種あるいは2種以上を添加することもできる。

# [0095]

# 【化43】



(式中、Xは前述の通り、R<sup>307</sup>は炭素数2~20の直鎖状又は分岐状のアルキレン基であり、カルボニル基、エーテル基、エステル基、又はスルフィドを1個あるいは複数個含んでいてもよい。)

#### [0096]

B-2は具体的には、1-[2-(メトキシメトキシ) エチル] ピロリジン、1-[2-(メトキシメトキシ) エチル] ピペリジン、4-[2-(メトキシメトキシ) トキシ) エチル] モルホリン、1-[2-[(2-メトキシエトキシ) メトキシ] エチル] ピロリジン、1-[2-[(2-メトキシエトキシ) メトキシ] エチ

ル] ピペリジン、4-[2-[(2-メトキシエトキシ)メトキシ] エチル] モ ルホリン、酢酸2-(1-ピロリジニル)エチル、酢酸2-ピペリジノエチル、 酢酸2-モルホリノエチル、ギ酸2-(1-ピロリジニル)エチル、プロピオン 酸2-ピペリジノエチル、アセトキシ酢酸2-モルホリノエチル、メトキシ酢酸 2-(1-ピロリジニル) エチル、4-「2-(メトキシカルボニルオキシ) エ チル〕モルホリン、1-「2-(t-ブトキシカルボニルオキシ)エチル〕ピペ リジン、4-「2-(2-メトキシエトキシカルボニルオキシ) エチル] モルホ リン、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸メチル、3-ピペリジノプロピオ ン酸メチル、3-モルホリノプロピオン酸メチル、3-(チオモルホリノ)プロ ピオン酸メチル、2-メチル-3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸メチル、 3-モルホリノプロピオン酸エチル、3-ピペリジノプロピオン酸メトキシカル ボニルメチル、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸2-ヒドロキシエチル、 3-モルホリノプロピオン酸2-アセトキシエチル、3-(1-ピロリジニル) プロピオン酸2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル、3-モルホリノプロピ オン酸テトラヒドロフルフリル、3-ピペリジノプロピオン酸グリシジル、3-モルホリノプロピオン酸2-メトキシエチル、3-(1-ピロリジニル)プロピ オン酸2-(2-メトキシエトキシ)エチル、3-モルホリノプロピオン酸ブチ ル、3-ピペリジノプロピオン酸シクロヘキシル、 $\alpha-$ (1-ピロリジニル)メ チルー $\gamma$  ーブチロラクトン、 $\beta$  ーピペリジノー $\gamma$  ーブチロラクトン、 $\beta$  ーモルホ リノーるーバレロラクトン、1-ピロリジニル酢酸メチル、ピペリジノ酢酸メチ ル、モルホリノ酢酸メチル、チオモルホリノ酢酸メチル、1-ピロリジニル酢酸 エチル、モルホリノ酢酸2-メトキシエチルで挙げることができる。

#### [0097]

更に、下記一般式 (B) -3  $\sim$  (B) -6 で表されるシアノ基を含む塩基化合物を添加することができる。

[0098]

# 【化44】

$$(X)_{3-n}$$
 $(R^{308}-CN)_n$ 
 $(B)-3$ 
 $(B)-3$ 
 $(B)-4$ 
 $(R^{308}-CN)_n$ 
 $(B)-5$ 
 $(B)-6$ 
 $(R^{308}-CN)_n$ 
 $(B)-6$ 

(式中、X、 $R^{307}$ 、n は前述の通り、 $R^{308}$ 、 $R^{309}$ は同一又は異種の炭素数 1 ~ 4 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基である。)

#### [0099]

シアノ基を含む塩基は、具体的には3-(ジエチルアミノ)プロピオノニトリ ル、N. N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、 N-ビス(2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオノニトリル、N. N-ビ ス [2- (メトキシメトキシ) エチル] -3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-2) メチル、N-(2-i)アノエチル)-N-(2-i)ロキシエチル)-3-iアミ ノプロピオン酸メチル、N-(2-アセトキシエチル)-N-(2-シアノエチ ル) -3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-シアノエチル)-N-エチル -3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-ヒド ロキシエチル) - 3 - アミノプロピオノニトリル、N - (2 - アセトキシエチル ) - N- (2-シアノエチル) - 3-アミノプロピオノニトリル、N- (2-シ アノエチル) - N - (2 - ホルミルオキシエチル) - 3 - アミノプロピオノニト リル、N-(2-シアノエチル)-N-(2-メトキシエチル)-3-アミノプ ロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル)-N-「2-(メトキシメトキシ )エチル]−3−アミノプロピオノニトリル、N−(2−シアノエチル)−N− (3-ヒドロキシ-1-プロピル) - 3-アミノプロピオノニトリル、<math>N-(3)-アセトキシ-1-プロピル)-N-(2-シアノエチル)-3-アミノプロピ

オノニトリル、N-(2-)アノエチル)-N-(3-ホルミルオキシー1-プ ロピル) -3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル) -N-テ トラヒドロフルフリルー3-アミノプロピオノニトリル、N.N-ビス(2-シ アノエチル) -3-アミノプロピオノニトリル、ジエチルアミノアセトニトリル 、N, Nービス(2ーヒドロキシエチル)アミノアセトニトリル、N, Nービス (2-アセトキシエチル)アミノアセトニトリル、N, N – ビス (2-ホルミル オキシエチル) アミノアセトニトリル、N, N-ビス (2-メトキシエチル) ア ミノアセトニトリル、N,N-ビス[2-(メトキシメトキシ)エチル]アミノ アセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-メトキシエチル)-3-アミノ プロピオン酸メチル、N-シアノメチル-N- (2-ヒドロキシエチル)-3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-アセトキシエチル)-N-シアノメチル - 3 - アミノプロピオン酸メチル、N - シアノメチル - N - (2 - ヒドロキシエ **チル)アミノアセトニトリル、N-(2-アセトキシエチル)-N-(シアノメ チル)アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-ホルミルオキシエ チル)アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-メトキシエチル)** アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-「2-(メトキシメトキシ)エ チル] アミノアセトニトリル、Nー(シアノメチル)-N-(3-ヒドロキシ-1-プロピル)アミノアセトニトリル、N-(3-アセトキシー1-プロピル) -N-(シアノメチル)アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(3-ホルミルオキシー1-プロピル) アミノアセトニトリル、N, N-ビス (シアノ メチル) アミノアセトニトリル、1-ピロリジンプロピオノニトリル、1-ピペ リジンプロピオノニトリル、4-モルホリンプロピオノニトリル、1-ピロリジ ンアセトニトリル、1-ピペリジンアセトニトリル、4-モルホリンアセトニト リル、3-ジエチルアミノプロピオン酸シアノメチル、N.N-ビス(2-ヒド ロキシエチル) - 3 - アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N - ビス (2 - ア セトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N.N-ビス (2-メトキシエチル)-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N.N-ビス [2-(メトキシメトキシ)エチル]-3-アミノプロピオン酸シアノメチル、

#### [0100]

なお、塩基性化合物の配合量は全ベース樹脂100部に対して $0.001\sim2$ 部、特に $0.01\sim1$ 部が好適である。配合量が0.001部より少ないと配合効果がなく、2部を超えると感度が低下しすぎる場合がある。

#### [0101]

(E)成分の溶解阻止剤としては、重量平均分子量が100~1,000で、かつ分子内にフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物の該フェノール性水酸基の水素原子を酸不安定基により全体として平均10~100モル%の割合で置換した化合物が好ましい。

#### [0102]

このような好適に用いられる溶解阻止剤の例としては、ビス(4-(2, -r)トラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4-(2, -r)トラヒドロフラニルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4-(2, -r)トラヒドロフラニルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4-(2, -r)トキシカルボニルオキシフェニル)メタン、ビス(4-(2, -r)トキシカルボニルメチルオキシフェニル)メタン、ビス(4-(1, -r)トキシカルボニルメチルオキシフェニル)メタン、ビス(4-(1, -r)トキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、2、2-ビス(4, -(2, -r)トラヒドロピラニルオキシ))プロパン、2、2-ビス(4, -(2, -r)トラ

ヒドロフラニルオキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4'-tert-ブトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4'-tert-ブトキシカルボ ニルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-tert-ブトキシカルボ  $- \mu$  エルメチルオキシフェニル) プロパン、 $2 - \mu$  2  $- \mu$  (4'  $- \mu$ ) ーエトキ シエトキシ)フェニル)プロパン、2.2-ビス(4'-(1''-エトキシプ ロピルオキシ)フェニル)プロパン、4,4-ビス(4'-(2''-テトラヒ ドロピラニルオキシ)フェニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4'-(2), ーテトラヒドロフラニルオキシ)フェニル) 吉草酸 t e r t ブチル、4 ,4-ビス(4'-tert-ブトキシフェニル)吉草酸tertブチル、4. 4 - ビス(4 - t e r t - ブトキシカルボニルオキシフェニル)吉草酸 t e r t ブチル、4, 4ービス(4'ーtert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェ ニル)吉草酸tertブチル、4,4-ビス(4'-(1''-エトキシエトキ シ) フェニル) 吉草酸 t e r t ブチル、4, 4-ビス (4'-(1''-エトキ シプロピルオキシ)フェニル)吉草酸tertブチル、トリス(4-(2)-テ トラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタン、トリス(4-(2'-テトラヒ ドロフラニルオキシ)フェニルメタン、トリス(4-tert-ブトキシフェニ ル) メタン、トリス (4-tert-ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル ) メタン、トリス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル) メタン、トリス(4-(1'-エトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、ト リス(4-(1'-エトキシプロピルオキシ)フェニル)メタン、1、1、2-トリス(4'-(2''-テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)エタン、1 , 1, 2ートリス(4'ー(2''ーテトラヒドロフラニルオキシ)フェニル) エタン、1, 1, 2-トリス(4' - t e r t -  $\mathcal{I}$  t  $\mathcal{I}$  t  $\mathcal{I}$  t  $\mathcal{I}$  t  $\mathcal{I}$ , 1, 2 - トリス ( 4 ' - t e r t - ブトキシカルボニルオキシフェニル) エタ ン、1, 1, 2-トリス (4'-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフ ェニル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'-(1'-x)+2) フェ ニル)エタン、1,1,2-トリス(4'-(1'-エトキシプロピルオキシ) フェニル)エタン等が挙げられる。

[0103]



なお、上記化合物の重量平均分子量は100~1,000、好ましくは150~800である。

溶解阻止剤の配合量は、ベース樹脂100重量部に対して0~50重量部、好ましくは5~50重量部、より好ましくは10~30重量部であり、単独又は2種以上を混合して使用できる。配合量が少ないと解像性の向上がない場合があり、多すぎるとパターンの膜減りが生じ、解像度が低下する傾向がある。

## [0104]

本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されている界面活性剤を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

#### [0105]

界面活性剤の例としては、特に限定されるものではないが、ポリオキシエチレ ンラウリルエーテル、ポリエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセ チルエーテル、ポリオキシエチレンオレインエーテル等のポリオキシエチレンア ルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキ シエチレンノニルフェノール等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類 、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタン モノラウレート、ソルビタンモノバルミテート、ソルビタンモノステアレート等 のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート 、ポリオキシエチレンソルビタンモノバルミテート、ポリオキシエチレンソルビ タンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオ キシエチレンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂 肪酸エステルのノニオン系界面活性剤、エフトップEF301、EF303、E F352(トーケムプトダクツ社製)、メガファックF171、F172、F1 73(大日本インキ化学工業社製)、フロラードFC430、FC431(住友 スリーエム社製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-381、S-38 2 SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, SC10 6、サーフィノールE1004、KH-10、KH-20、KH-30、KH-40(旭硝子社製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP

-341、X-70-092、X-70-093(信越化学工業社製)、アクリル酸系又はメタクリル酸系ポリフローNo. 75, No. 95(共栄社油脂化学工業社製)が挙げられ、中でもFC430、サーフロンS-381、サーフィノールE1004、KH-20、KH-30が好適である。これらは単独あるいは2種以上の組み合わせで用いることができる。

## [0106]

本発明のレジスト材料を使用してパターンを形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して行うことができる。例えばシリコンウエハー等の基板上にスピンコーティング等の手法で膜厚が0.1~1.0μmとなるように塗布し、これをホットプレート上で60~200℃、10秒~10分間、好ましくは80~150℃、30秒~5分間プリベークする。次いで目的のパターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上にかざし、遠紫外線、エキシマレーザー、X線等の高エネルギー線もしくは電子線を露光量1~200mJ/cm²程度、好ましくは10~100mJ/cm²程度となるように照射した後、ホットプレート上で60~150℃、10秒~5分間、好ましくは80~130℃、30秒~3分間ポストエクスポージャベーク(PEB)する。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド(TMAH)等のアルカリ水溶液の現像液を用い、10秒~3分間、好ましくは30秒~2分間、浸漬(dip)法、パドル(puddle)法、スプレー(spray)法等の常法により現像することにより基板上に目的のパターンが形成される。

# [0107]

本発明のレジスト材料は、特に高エネルギー線の中でも $254\sim120\,\mathrm{nm}$ の 遠紫外線又はエキシマレーザー、特に $193\,\mathrm{nm}$ のA r F、 $157\,\mathrm{nm}$ のF<sub>2</sub>、  $146\,\mathrm{nm}$ のK r 2、 $134\,\mathrm{nm}$ のK r A r、 $126\,\mathrm{nm}$ のA r 2等のレーザー、 X線及び電子線による微細パターンニングに最適である。とりわけ、波長 $100\,\mathrm{nm}$ で電子線による微細パターンニングに最適である。とりわけ、 スト 2 レーザー、 軟 X線レーザー)で露光することがよい。なお、上記範囲の上限及び下限 から外れる場合は、目的のパターンを得ることができない場合がある。

# [0108]

# 【発明の効果】

本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、200 n m以下の波長における透明性を損なうことなく、アルカリ溶解性コントラストと優れたプラズマエッチング耐性を有することがわかった。従って本発明のレジスト材料は、これらの特性により、特にF2レーザー露光における微細でしかも基板に対してアスペクト比の高い垂直なパターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用の微細パターン形成材料として好適であることを特徴とする。

## [0109]

## 【実施例】

以下、スルホン酸エステル化合物と高分子化合物の合成例とレジスト材料の評価例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。

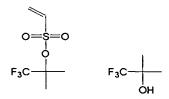
# [0110]

[モノマー合成例1] 下記モノマー1の合成

フラスコ中にジクロロメタン40g、下記アルコール1を10.0g、ピリジン13.0gを投入し、フラスコを氷浴に浸した。滴下漏斗にクロロエタンスルホニルクロリド13.36gを入れ、内温を10 $^{\circ}$ 以下に保ちながらフラスコ中に滴下した。滴下終了後、そのまま2時間撹拌した。通常の反応後処理を行い、得られた油状物質をシリカゲルクロマトグラフィーで精製したところ、10.9gの下記モノマー1が得られた。収率は64%であった。

## [0111]

## 【化45】



Monomer 1

Alcohol 1

#### [0112]

「モノマー合成例2] 下記モノマー2の合成

フラスコ中にジクロロメタン40g、下記アルコール2を10.0g、ピリジ

ン10.8gを投入し、フラスコを氷浴に浸した。滴下漏斗にクロロエタンスルホニルクロリド11.11gを入れ、内温を10  $\mathbb C$ 以下に保ちながらフラスコ中に滴下した。滴下終了後、そのまま 2 時間撹拌した。通常の反応後処理を行い、得られた油状物質をシリカゲルクロマトグラフィーで精製したところ、11.4gの下記モノマー2 が得られた。収率は72%であった。

## [0113]

## 【化46】

Monomer 2 Alcohol 2

#### [0114]

[ポリマー合成例1] モノマー1、下記モノマー3、及び下記モノマー3 の共重合(0.4:0.2:0.4)

 $300\,\mathrm{mL}$ のフラスコ中にモノマー $1\,\mathrm{e}\,5$ .  $47\,\mathrm{g}$ 、下記モノマー $3\,\mathrm{e}\,6$ .  $5\,\mathrm{g}$ 、下記モノマー $4\,\mathrm{e}\,7$ .  $98\,\mathrm{g}$  仕込み、1,  $4-\mathrm{i}$  オキサン5.  $0\,\mathrm{g}$  に溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBN $\mathrm{e}\,0$ .  $51\,\mathrm{g}$  仕込み、 $6\,\mathrm{f}$  で昇温して $24\,\mathrm{e}$  時間重合反応を行った。

#### [0115]

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをテトラヒドロフラン(以下、THFと略記)に溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた12.5gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が6,100であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1H-NMR$ の測定結果より、モノマー1:モノマー3:モノマー4に由来する単位のモル比が0.37:0.19:0.44であることがわかった。

[0116]

# 【化47】

# [0117]

[ポリマー合成例 2] モノマー 1、下記モノマー 5 及び下記モノマー 6 の 共重合 (0.3:0.3:0.4)

#### [0118]

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをTHFに溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた11.7gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が6,800であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1H-NMR$ の測定結果より、モノマー1:モノマー5:モノマー6に由来する単位のモル比が0.29:0.31:0.40であることがわかった。

[0119]

# 【化48】

Monomer 5

Monomer 6

[0120]

[ポリマー合成例3] モノマー1、モノマー5、及び下記モノマー7の共重合(0.3:0.3:0.4)

 $300\,\mathrm{mL}$ のフラスコ中にモノマー1を4.  $38\,\mathrm{g}$ 、モノマー5を3.  $94\,\mathrm{g}$ 、下記モノマー7を11.  $7\,\mathrm{g}$ 仕込み、1, 4 - ジオキサン5.  $0\,\mathrm{g}$  に溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBNを0.  $55\,\mathrm{g}$  仕込み、 $65\,\mathrm{C}$  まで昇温して $24\,\mathrm{e}$  間重合反応を行った。

# [0121]

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをTHFに溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた12.9gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が9,800であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1H-NMR$ の測定結果より、モノマー1:モノマー5:モノマー7に由来する単位のモル比が0.30:0.39であることがわかった。

[0122]

#### 【化49】

#### Monomer 7

[0123]

[ポリマー合成例4] モノマー2、モノマー3、及びモノマー4の共重合

(0.4:0.2:0.4)

 $300 \,\mathrm{mL}$ のフラスコ中にモノマー $2\,\varepsilon\,5$ .  $93\,\mathrm{g}$ 、モノマー $3\,\varepsilon\,6$ .  $34\,\mathrm{g}$ 、モノマー $4\,\varepsilon\,7$ .  $73\,\mathrm{g}$  仕込み、1, 4 ージオキサン5.  $0\,\mathrm{g}$  に溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤 AIBN  $\varepsilon\,0$ .  $50\,\mathrm{g}$  仕込み、 $65\,\mathrm{C}$  まで昇温して $24\,\mathrm{b}$  間重合反応を行った。

# [0124]

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをTHFに溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.9gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が6,800であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1H-NMR$ の測定結果より、モノマー2:モノマー3:モノマー4に由来する単位のモル比が0.36:0.19:0.45であることがわかった。

## [0125]

[ポリマー合成例 5] モノマー 2、モノマー 5、及びモノマー 6 の共重合(0.3:0.3:0.4)

 $300\,\mathrm{mL}$ のフラスコ中にモノマー $2\,\mathrm{e}\,6$ . $06\,\mathrm{g}$ 、モノマー $5\,\mathrm{e}\,4$ . $87\,\mathrm{g}$ 、モノマー $6\,\mathrm{e}\,9$ .07位込み、1,4 -  $\mathrm{i}$   $\mathrm{i}$ 

#### $[0\ 1\ 2\ 6]$

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをTHFに溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた14.2gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が6,900であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1$ H-NMRの測定結果より、モノマー2:モノマー5:モノマー6に由来する単位のモル比

が 0. 28:0. 32:0. 40 であることがわかった。

[0127]

[ポリマー合成例 6] モノマー 2、モノマー 5、及びモノマー 7 の共重合(0.3:0.3:0.4)

 $300\,\mathrm{mL}$ のフラスコ中にモノマー $2\,\mathrm{e}\,4$ .  $7\,8\,\mathrm{g}$ 、モノマー $5\,\mathrm{e}\,3$ .  $8\,4\,\mathrm{g}$ 、モノマー $7\,\mathrm{e}\,1\,1$ .  $3\,8\,\mathrm{g}$  仕込み、1,  $4\,\mathrm{e}\,$ ジオキサン5.  $0\,\mathrm{g}$  に溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤 A I B N  $\mathrm{e}\,0$ .  $5\,4\,\mathrm{g}$  仕込み、 $6\,5\,\mathrm{C}\,\mathrm{s}$  で昇温して $2\,4\,\mathrm{b}$  間重合反応を行った。

#### [0128]

得られたポリマーを精製するために、反応混合物をヘキサン1Lに注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをTHFに溶かし、ヘキサン1L中に注いでポリマーを沈澱させる操作を2回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた13.6gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が9,600であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.4の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1H-NMR$ の測定結果より、モノマー2:モノマー5:モノマー7に由来する単位のモル比が0.29:0.30:0.41であることがわかった。

#### [0129]

「評価例〕

#### ポリマー透過率測定

得られたポリマー 1 gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (以下、P GME A と略記) 2 0 gに十分に溶解させ、0. 2  $\mu$  mのフィルター で濾過してポリマー溶液を調整した。

#### [0130]

比較例用ポリマーとして、分子量10,000、分散度(=Mw/Mn)1. 1の単分散ポリヒドロキシスチレンの水酸基の30%をテトラヒドロピラニル基で置換したポリマーを用意し、これを比較例用ポリマー1とした。同様に、分子量15,000、分散度1.7のポリメチルメタクリレートを比較例用ポリマー2、メタ/パラ比40/60で分子量9,000、分散度2.5のノボラックポ リマーを比較例用ポリマー3とし、上記と同様の方法でポリマー溶液を調製した。

## [0131]

ポリマー溶液を $MgF_2$ 基板にスピンコーティングして塗布後、ホットプレートを用いて100℃で90秒間ベークし、厚さ100nmのポリマー膜を $MgF_2$ 基板上に作成した。この基板を真空紫外光度計(日本分光社製、VUV-200 0 S)に設置し、248nm、193nm、157nmにおける透過率を測定した。測定結果を表1に示す。表1 より本発明の高分子化合物を用いたレジスト材料は、 $F_2$ (157nm)の波長においても十分な透明性を確保できることがわかった。

# [0132]

【表1】

ポリマー	透過率(%)	透過率(%)	透過率(%)
7/7	248nm	193nm	157nm
ポリマー1	99	93	72
ポリマー2	99	93	67
ポリマー3	99	10	63
ポリマー4	99	93	71
ポリマー5	99	93	66
ポリマー6	99	10	62
比較例1ポリマー	90	5	15
比較例2ポリマー	91	80	12
比較例3ポリマー	82	6	17

## [0133]

# レジスト調製及び露光

ポリマー、酸発生剤、塩基、溶解阻止剤を表2に示す量で1,000重量部の PGMEA中で混合し、常法によりレジスト液を調製した。

次に、DUV-30(Brewer Science社製)を85 nmの膜厚で製膜したシリコンウエハー上に、得られたレジスト液をスピンコーティング後、ホットプレートを用いて120 $\mathbb{C}$ で90秒間ベークし、レジストの厚みを100 nmの厚さにした。

# [0134]

このウェハーに $F_2$ レーザーVUVES-4500(リソテックジャパン社製)で露光量を変化させながら露光し、露光後直ちに120Cで90秒間ベークし(PEB)、2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で60秒間現像を行って、露光量と残膜率の関係を求めた。膜厚が0になった露光量をEthとして、レジストの感度、そのときの傾きの tan  $\theta$  e g として求めた

# [0135]

また、 $MgF_2$ 基板にCrパターンを形成したマスクを使い、レジスト膜とCrパターン面とを密着させて $F_2$ レーザーを照射し、密着露光を行った。露光後、上記と同様にPEB、現像を行い、パターン形成を行った。パターンの断面をSEM観察し、形成できた最小のパターンを解像度とした。

VUVES露光の結果、露光量の増大に従って膜厚が減少し、高いγ値を有する高コントラストなポジ型レジストの特性を示し、密着露光での解像力も高いことがわかった。

# [0136]

【表2】

ポリマー	酸発生剤	塩基	溶解阻止剤	溶 媒	Eth感度	γ
(重量部)	(重量部)	(重量部)	(重量部)	(重量部)	(mJ/cm <sup>2</sup> )	, ,
合成例1	PAG1	トリブチルアミン	( <u>#</u> #hh)	PGMEA	(III) CIII )	
(100)	(4)	(0. 1)		(1,000)	18	8. 9
合成例2	PAG1	トリブチルアミン		PGMEA		
(100)	(4)	(0. 1)	_	(1,000)	14	10. 5
合成例3	PAG1	トリブチルアミン		PGMEA		
(100)	(4)	(0. 1)	_	(1,000)	12	10.9
合成例4	PAG1	トリブチルアミン		PGMEA	1.0	0.0
(100)	(4)	(0. 1)	_	(1,000)	13	9. 3
合成例5	PAG1	トリブチルアミン		PGMEA		100
(100)	(4)	(0. 1)	(1.000)		11	10.8
合成例6	PAG1	トリブチルアミン		PGMEA	0	10 5
(100)	(4)	(0. 1)		(1,000)	9	10. 5
合成例2	PAG1	トリエタノールアミ		PGMEA	1.0	10.0
(100)	(4)	ン(0.1)	_	(1,000)	16	10.3
合成例2	PAG1	トリブチルアミン	DRI1	PGMEA	1.0	10 1
(100)	(4)	(0. 1)	(10)	(1,000)	12	10. 1
合成例2	PAG2	トリブチルアミン		PGMEA		
(100)	(4)	(0. 1)	_	(1,000)	10	12. 9
比較例ポ	DAC1	Lile by a sec		DCME.	感度なし、膜	
リマー1	PAG1	トリエタノールアミ	_	PGMEA	厚が0nmま	_
(100)	(4)	ン(0.1)		(1,000)	で減少せず	
					にネガ化	

# [0137]

# 【化50】

[0138]

# <u>ドライエッチング耐性試験</u>

ドライエッチング耐性の試験では、ポリマー2gをPGMEA10gに溶解さ

せ、 $0.2\mu$ mサイズのフィルターで濾過後、シリコン基板上にスピンコートで300nmの厚さに製膜し、次の2系統の条件で評価した。 $CHF_3/CF_4$ 系ガスでのエッチング試験では、ドライエッチング装置TE-8500P(東京エレクトロン社製)を用い、 $C1_2/BC1_3$ 系ガスでのエッチング試験では、ドライエッチング装置L-507D-L(日電アネルバ社製)を用い、それぞれエッチング前後のポリマー膜の膜厚差を求めた。エッチング条件を表3、その結果を表4に示す。

表4より、本発明のレジスト材料はエッチング耐性にも優れることがわかった

# [0139]

## 【表3】

0

	CHF₃/CF₄系	Cl <sub>2</sub> /BCl <sub>3</sub> 系
チャンバー圧力(Pa)	40.0	40.0
RFパワー(W)	1,300	300
ギャップ(mm)	9	9
ガス流量(ml/min)	CHF <sub>3</sub> :30 CF <sub>4</sub> :30 Ar:100	Cl <sub>2</sub> :30 BCl <sub>3</sub> :30 CHF <sub>3</sub> :100 O <sub>2</sub> :2
時間(sec)	30	30

# [0140]

# 【表4】

	CHF <sub>3</sub> /CF <sub>4</sub> 系ガス	Cl₂/BCl₃系ガス
ポリマー名	エッチング速度	エッチング速度
	(nm/min.)	(nm/min.)
ポリマー1	220	280
ポリマー2	210	260
ポリマー3	170	200
ポリマー4	205	235
ポリマー5	190	225
ポリマー6	155	170

【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】 式(1)で表されるスルホン酸エステル化合物。

【化1】

 $(R^1 \sim R^3$ は水素原子、フッ素原子、又はアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、 $R^1 \sim R^3$ のうち少なくとも一つはフッ素原子を含む。)

【効果】 本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、200nm以下の波長における透明性を損なうことなく、アルカリ溶解性コントラストと優れたプラズマエッチング耐性を有する。

【選択図】 なし

# 出願人履歴情報

識別番号

[000002060]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月22日 新規登録

住 所

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

氏 名 信越化学工業株式会社

Ç

# 出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 [変更理由]

住所氏名

1990年 8月28日

新規登録

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社

3

**\***\

# 出願人履歴情報

識別番号

[000002200]

1. 変更年月日 [変更理由]

住所氏名

1990年 8月24日 新規登録 山口県宇部市大字沖宇部5253番地

セントラル硝子株式会社